概率论与数理统计 (Fall 2024) 习题课讲义

2024年12月16日

聂嵘琢, 祝国隽 B01GB006Y-02/Note14

1. 记 X_1, X_2, X_3, X_4 iid ~ Poisson (λ). 考察假设检验问题

$$H_0: \lambda = \frac{1}{2} \leftrightarrow H_1: \lambda = 2.$$

取拒绝域 $W = \{(X_1, X_2, X_3, X_4) \mid \sum_{i=1}^4 X_i \ge 3\}$. 求犯第 II 类错误概率和功效函数.

Ans: 解: 因为 X_i 服从 Poisson 分布, 由 Poisson 分布的可加性知 $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Poiss}(n\lambda)$. 所以功效函数为

$$g(\lambda) = P_{\lambda} \left\{ \sum_{i=1}^{n} X_i \ge 3 \right\} = \sum_{k=3}^{+\infty} \frac{(n\lambda)^k}{k!} e^{-n\lambda}$$
$$= 1 - \sum_{k=0}^{2} \frac{(n\lambda)^k}{k!} e^{-n\lambda} = 1 - \left(1 + n\lambda + \frac{n^2 \lambda^2}{2} \right) e^{-n\lambda}, \quad \lambda > 0$$

当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, $g\left(\frac{1}{2}\right)$ 为犯第一类错误的概率, 即

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \left(1 + \frac{n}{2} + \frac{n^2}{8}\right)e^{-\frac{n}{2}}$$

当 $\lambda = 2, g(2)$ 为功效, 即 $g(2) = 1 - (1 + 2n + 2n^2) e^{-2n}$.

犯第二类错误的概率为 $1 - g(2) = (1 + 2n + 2n^2) e^{-2n}$.

由 Poisson 分布的再生性, 则 $\sum_{i=1}^{4} X_i \sim \text{Poisson}(4\lambda)$.

犯第 II 类错误概率为:

$$\eta = P_{H_1} \left(\sum_{i=1}^4 X_i < 3 \right) = \left. \sum_{k=0}^2 \frac{(4\lambda)^k}{k!} e^{-4\lambda} \right|_{\lambda=2} = \sum_{k=0}^2 \frac{8^k}{k!} e^{-8} \approx 0.01375$$

功效函数为:

$$\beta_{\phi}(\lambda) = P\left(\sum_{i=1}^{4} X_i \ge 3\right) = 1 - P\left(\sum_{i=1}^{4} X_i < 3\right) = 1 - \sum_{k=0}^{2} \frac{(4\lambda)^k}{k!} e^{-4\lambda}$$

2. 记 X_1, X_2, \dots, X_n iid $\sim N(\mu, \sigma_0^2), \sigma_0^2$ 已知. 设 $\mu_0, a_0 > 0$ 为已知常数, 取显著性水平为 $\alpha, 0 < \alpha < 1$. 考察假设检验问题

$$H_0: \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu \geqslant \mu_0 + a_0 \sigma_0$$

- (1) 构造检验统计量,并给出拒绝域使得犯第 I 类错误概率不超过 α;
- (2) 求犯第 II 类错误的概率;
- (3) 如果犯第 II 类错误的概率不超过 1β , 问样本量 n 至少需取多大?

Ans: 令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_{i}$. 取检验统计量 $T = \frac{\sqrt{n} (\bar{X} - \mu_{0})}{\sigma_{0}}$. 拒绝域为 $W = \{T \geq u_{1-a}\}$. 当 H_{1} 成立时, $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma_{0}} \sim N(0, 1)$. 因而犯第二类错误的概率为

$$P_{\mu}\left(T < u_{1-a}\right) = P_{\mu}\left(\frac{\sqrt{n}\left(\bar{X} - \mu_{0}\right)}{\sigma_{0}} < u_{1-a}\right)$$

$$= P_{\mu}\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma_{0}} < u_{1-a} - \frac{\sqrt{n}\left(\mu - \mu_{0}\right)}{\sigma_{0}}\right)$$

$$= \Phi\left(u_{1-a} - \frac{\sqrt{n}\left(\mu - \mu_{0}\right)}{\sigma_{0}}\right).$$

由不等式 $\mu \ge \mu_0 + a_0 \sigma_0$ 可得 $\frac{\mu - \mu_0}{\sigma_0} \ge a_0$, 进而

$$P_{\mu}\left(T < u_{1-a}\right) = \Phi\left(u_{1-\alpha} - \frac{\sqrt{n}(\mu - \mu_0)}{\sigma_0}\right) \le \Phi\left(u_{1-a} - \sqrt{n}a_0\right).$$

记 $\Phi(u_{1-a} - \sqrt{n}a_0) \leq \beta$, 则 $u_{1-\alpha} - \sqrt{n}a_0 \leq u_{\beta}$. 求解得

$$n \ge \frac{\left(u_{1-\alpha} - u_{\beta}\right)^2}{a_0^2}$$

故当 $\frac{(u_{1-\alpha}-u_{\beta})^2}{a_0^2}$ 为整数时,可取 $n=\frac{(u_{1-\alpha}-u_{\beta})^2}{a_0^2}$;当 $\frac{(u_{1-\alpha}-u_{\beta})^2}{a_0^2}$ 不是整数时,可取 $n=\left\lfloor\frac{(u_{1-\alpha}-u_{\beta})^2}{a_0^2}\right\rfloor+1$,其中 $\lfloor\cdot\rfloor$ 表示向下取整,可使得当 $\mu\geq\mu_0+a_0\sigma_0$ 时,z 检验犯第二类错误的概率 P_{μ} ($z< z_{1-a}$) 不超过 β .

3. 记 X_1, X_2, \dots, X_n iid $\sim N(\mu_1, \sigma^2), Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ iid $\sim N(\mu_2, k\sigma^2), k > 0$ 已知, σ^2 未知, 两组样本相互独立. 设 $a \neq 0, b \neq 0, c \in \mathcal{R}$ 是三个已知常数. 试给出下面两个假设检验问题

$$H_0: a\mu_1 + b\mu_2 = c \leftrightarrow H_1: a\mu_1 + b\mu_2 \neq c,$$

$$H_0: a\mu_1 + b\mu_2 \leqslant c \leftrightarrow H_1: a\mu_1 + b\mu_2 > c$$

的显著性水平为 α 的检检, $0 < \alpha < 1$.

Ans: 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i, \bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} Y_j$$

$$S_0^2 = \frac{1}{m+n-2} \left[\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 + \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{m} (Y_j - \bar{Y})^2 \right].$$

$$\bar{S}_0^2 = \frac{1}{m+n-2} \left[\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 + \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{m} (Y_j - \bar{Y})^2 \right].$$

$$a\bar{X} + b\bar{Y} \sim N\left(a\mu_1 + b\mu_2, \left(\frac{a^2}{n} + \frac{kb^2}{m}\right)\sigma^2\right), \quad \frac{(m+n-2)S_0^2}{\sigma^2} \sim \chi_{m+n-2}^2,$$

知

$$\frac{a\bar{X} + b\bar{Y} - (a\mu_1 + b\mu_2)}{S_0\sqrt{\frac{a^2}{n} + \frac{kb^2}{m}}} \sim t_{m+n-2}$$

检验统计量为

$$T = \frac{a\bar{X} + b\bar{Y} - c}{S_0 \sqrt{\frac{a^2}{n} + \frac{kb^2}{m}}}.$$

$$T \sim t_{m+n-2}$$
.

对于第一小问, 拒绝域为 $|T| > t_{n+m-2}(1-\alpha/2)$, 对于第二问, 拒绝域为 $T > t_{n+m-2}(1-\alpha)$

4. 记 X_1, X_2, \dots, X_n iid $\sim \text{Exp}(\lambda_1), Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ iid $\sim \text{Exp}(\lambda_2)$, 两组样本相互独立. 设 k 为已知的正数. 试给出下面两个假设检验问题

$$H_0: \lambda_1 = k\lambda_2 \leftrightarrow H_1: \lambda_1 \neq k\lambda_2$$

$$H_0: \lambda_1 \leqslant k\lambda_2 \leftrightarrow H_1: \lambda_1 > k\lambda_2$$

的显著性水平为 α 的检验, $0 < \alpha < 1$.

Ans: 由 χ^2 分布的性质 6, 有

$$2n\lambda_1 \bar{X} \sim \chi^2_{2n}, 2m\lambda_2 \bar{Y} \sim \chi^2_{2m},$$
其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Y_j$

则

$$\frac{\frac{2n\lambda_1\bar{X}}{2n}}{\frac{2m\lambda_2\bar{Y}}{2m}} = \frac{\lambda_1}{k\lambda_2} \cdot \frac{k\bar{X}}{\bar{Y}} \sim F_{2n,2m}^2.$$

检验统计量为

$$T = \frac{k\bar{X}}{\bar{Y}}.$$

当 $\lambda_1 > k\lambda_2$ 时, 随着两者差距越大, T 值就越小. 当 $\lambda_1 < k\lambda_2$ 时, 随着两者差距越大, T 值就越大.

(1) 针对 $H_0: \lambda_1 = k\lambda_2 \leftrightarrow H_1: \lambda_1 \neq k\lambda_2.$

T 值过大或者过小, 都倾向于拒绝 H_0 , 故显著性水平为 α 的拒绝域为

$$W_1 = \left\{ T > F_{2n,2m} \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right), T < F_{2n,2m} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \right\}.$$

(2) 针对 $H_0: \lambda_1 \leq k\lambda_2 \leftrightarrow H_1: \lambda_1 > k\lambda_2$.

T 值越小, 倾向于拒绝 H_0 , 故显著性水平为 α 的拒绝域为

$$W_2 = \{ T < F_{2n,2m}(\alpha) \}$$

最后再说明它们均可以控制犯第 I 类错误概率.

5. 记 $X \sim B(n, p), p_0 \in (0, 1)$ 已知. 试给出假设检验问题

$$H_0: p = p_0 \leftrightarrow H_1: p \neq p_0$$

的一个显著性水平为 α 的大样本检验, $0 < \alpha < 1$.

Ans: $X \sim B(n, p), EX = np, var(X) = np(1 - p).$

$$\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{d} N(0,1), n \to \infty.$$

设检验统计量为

$$T = \frac{X - np_0}{\sqrt{np_0(1 - p_0)}}.$$

显著性水平为 α 的拒绝域为 $\{|T| > U_{1-\frac{\alpha}{2}}\}$, 其中 $U_{1-\frac{\alpha}{2}}$ 是 N(0,1) 的 $1-\frac{\alpha}{2}$ 分位数.

补充材料参考张伟平老师 (USTC) 的讲义,正态总体的假设检验比较经典,大家应该也没什么疑惑了,补充一下非正态总体的材料.

Lec10: 假设检验(二)

张伟平

2011年4月18日

1 非正态总体下参数的检验

1.1 指数分布参数的检验

设 X_1, \cdots, X_n 为从期望是 $1/\lambda$ 的指数分布总体中抽取的简单样本,考虑如下三种形式的假设检验问题:

- 1. $H_0: \lambda \geq \lambda_0 \leftrightarrow H_1: \lambda < \lambda_0$
- 2. $H'_0: \lambda \leq \lambda_0 \leftrightarrow H'_1: \lambda > \lambda_0$
- 3. $H_0'': \lambda = \lambda_0 \leftrightarrow H_1'': \lambda \neq \lambda_0$

注意到 $\sum\limits_{i=1}^n X_i$ 是参数 λ 的充分统计量,及参数 $1/\lambda$ 的无偏估计为 \bar{X} 而且 $2\lambda\sum\limits_{i=1}^n X_i \sim \chi^2_{2n}$ 。因此,对检验假设问题1,一个合理的检验为

$$\phi$$
: 当 $\sum_{i=1}^{n} X_i > c$ 时,拒绝 H_0 ,不然就接受

其功效函数为

$$\beta_{\phi}(\lambda) = P(\sum_{i=1}^{n} X_i > c) = P(2\lambda \sum_{i=1}^{n} X_i > 2\lambda c)$$

为 λ 的减函数。故欲使上式小于等于 α ,只需 $\beta_{\phi}(\lambda_0)=\alpha$,从而 $c=\frac{1}{2\lambda_0}\chi^2_{\alpha}(2n)$ 。因而所求的检验为

$$\phi$$
: 当 $\sum_{i=1}^{n} X_i > \frac{1}{2\lambda_0} \chi_{\alpha}^2(2n)$ 时,拒绝 H_0 ,不然就接受

类似可以得到2,3的检验为

$$\phi'$$
: 当 $\sum_{i=1}^{n} X_i < \frac{1}{2\lambda_0} \chi_{1-\alpha}^2(2n)$ 时,拒绝 H'_0 ,不然就接受

和

$$\phi: \qquad \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^{n} X_i < \frac{1}{2\lambda_0} \chi_{1-\alpha/2}^2(2n) \stackrel{\text{def}}{\to}$$

$$\sum_{i=1}^{n} X_i > \frac{1}{2\lambda_0} \chi^2_{\alpha/2}(2n)$$
时,拒绝 H''_0 ,不然就接受

在指数总体中,我们更感兴趣的是如下两种类型的截尾:

(a) 定数截尾

以实例说明。假设某种电子元件的寿命服从指数分布,抽取n个元件测其寿命。试验前定下一个自然数r < n,试验进行到有r个元件失效时为止,记这r个元件失效的时刻为

$$0 \le t_1 \le t_2 \le \dots \le t_r$$

其中 t_i 表示第i个失效元件的失效时刻。也就是说,我们得到的样本观察值是 $0 \le t_1 \le t_2 \le \cdots \le t_r$. 此时,似然函数为

$$L(\lambda) = \left[\prod_{i=1}^{r} \lambda e^{-\lambda t_i}\right] e^{-(n-r)\lambda t_r}$$

因此得到 $1/\lambda$ 的似然估计为 $T/r = \frac{1}{r} \left[\sum_{i=1}^{r} t_i + (n-r)t_r \right]$ 。

用样本 X_1, \dots, X_n 表示抽取的样本,则上述叙述表明我们得到如下信息: " $X_{(1)}, \dots, X_{(r)}$ 的观察值 t_1, \dots, t_r "。或者等价的说,有r个元件的寿命是 t_1, \dots, t_r ,还有n-r个元件的寿命大于 t_r 。因此在这种情况下,对假设检验问题1,一个合理的检验是

$$\phi: \stackrel{r}{=} \sum_{i=1}^{r} X_{(i)} + (n-r)X_{(r)} > c$$
时,拒绝 H_0 ,不然就接受

为确定常数c,需要知道统计量 $T=\sum_{i=1}^r X_{(i)}+(n-r)X_{(r)}$ 的分布。作变换

$$Y_1 = nX_{(1)}, Y_i = (n - i + 1)(X_{(i)} - X_{(i-1)}), i = 2, \dots, n.$$

则由 $X_{(1)}, \cdots, X_{(n)}$ 的联合pdf

$$f(x; \lambda) = n! \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_{(i)}} I(0 < x_{(1)} \le \dots \le x_{(n)})$$

容易得到 Y_1, \dots, Y_n 的联合pdf

$$g(y;\lambda) = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n y_i} I(y_i > 0, i = 1, \dots, n)$$

即 Y_1, \dots, Y_n 相互独立且服从都服从指数分布。而 $T = \sum_{i=1}^r Y_i$,因此有 $2\lambda T \sim \chi^2_{2r}$ 。从而类似于前面的处理方法可以得到 $c = \chi^2_{\alpha}(2r)/2\lambda_0$,故检验 ϕ 为

$$\phi:$$
当 $\sum_{i=1}^{r} X_{(i)} + (n-r)X_{(r)} > \frac{1}{2\lambda_0} \chi_{\alpha}^2(2r)$ 时,拒绝 H_0 ,不然就接受

类似可以得到2,3的检验为

$$\phi'$$
: 当 $\sum_{i=1}^{r} X_{(i)} + (n-r)X_{(r)} < \frac{1}{2\lambda_0} \chi_{1-\alpha}^2(2r)$ 时,拒绝 H'_0 ,不然就接受

和

$$\phi'':$$
 $\stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^r X_{(i)} + (n-r)X_{(r)} < \frac{1}{2\lambda_0} \chi_{1-\alpha/2}^2(2r)$ $\stackrel{\text{def}}{=}$

$$\sum_{i=1}^{r} X_{(i)} + (n-r)X_{(r)} > \frac{1}{2\lambda_0}\chi_{\alpha/2}^2(2r)$$
时,拒绝 H_0'' ,不然就接受

(b) 定时截尾

与定数截尾相对的就是定时截尾,即在试验前,事先确定一个时间 T_0 ,当实验进行到 t_0 时刻就停止整个试验。把到这时为止全部n个元件的寿命加起来记为 T^* ,算法为: 当某个元件在时刻 T_0 之前的某个时刻t失效,则该元件的寿命就是t,若到了 T_0 时刻该元件还没有失效,则该元件的寿命就记为 T_0 。显然,平均寿命越大,则 T^* 越倾向于取较大的值。于是对假设检验问题1,一个合理的检验可以取为

$$\phi: \exists T^* > c$$
时, 拒绝 H_0 , 不然就接受

可以证明,近似地有 $2\lambda T^* \sim \chi^2_{2u+1}$,这里u是到时刻 T_0 为止时失效的个数。因此假设1-3的检验为

$$\phi: \exists T^* > \frac{1}{2\lambda_0} \chi_{\alpha}^2(2u+1)$$
时,拒绝 H_0 ,不然就接受

类似可以得到2,3的检验为

$$\phi': \exists T^* < \frac{1}{2\lambda_0} \chi^2_{1-\alpha}(2u+1)$$
时,拒绝 H'_0 ,不然就接受

和

1.2 二项分布参数p的检验

设某个事件在一次试验中发生的概率为p, p未知。作n次独立的试验,每次观察该事件是否发生。以X记该事件发生的总次数,则 $X \sim B(n,p)$,根据X去检验如下的假设:

- 1. $H_0: p < p_0 \leftrightarrow H_1: p > p_0$
- 2. $H'_0: p \ge p_0 \leftrightarrow H'_1: p < p_0$
- 3. $H_0'': p = p_0 \leftrightarrow H_1'': p \neq p_0$

显然当p愈小,则X愈倾向于取较小的整数。因此,对假设1,一个合理的检验为

$$\phi$$
: 当 $X > c$ 时, 拒绝 H_0 , 不然就接受

其功效函数为

$$\beta_{\phi}(p) = P(X > c) = 1 - P(X \le c) = 1 - \sum_{i=0}^{c} {n \choose i} p^{i} q^{n-i}$$

注意到 $P(X \leq k) = \frac{n!}{k!(n-k-1)!} \int_0^{1-p} t^k (1-t)^{n-k-1} dt$,即 $\beta_{\phi}(p)$ 为p的增函数。因此欲使上式小于等于 α ,只需 $\beta_{\phi}(p_0) = \alpha$ 。即

$$\sum_{i=0}^{c} \binom{n}{i} p_0^i q_0^{n-i} = 1 - \alpha$$

此方程往往没有整数解,较常见的是存在 c_0 ,使得

$$\sum_{i=0}^{c_0} \binom{n}{i} p_0^i q_0^{n-i} < 1 - \alpha < \sum_{i=0}^{c_0+1} \binom{n}{i} p_0^i q_0^{n-i}$$

这时,一个经常采用的检验是

$$\phi$$
: 当 $X \le c_0$ 时,接受 H_0 ;
当 $X > c_0 + 1$ 时,拒绝 H_0 ;
当 $X = c_0 + 1$ 时,需要协商
(即再作随机试验或者按照某种都同意的准则)。

类似的对假设2和3,可以得到一个检验为

 ϕ' : 当 $X \ge c$ 时,接受 H'_0 ,不然就拒绝

其中c由

$$\sum_{i=0}^{c-1} \binom{n}{i} p_0^i q_0^{n-i} = \alpha$$

确定。

 ϕ'' : 当 $c_1 < X < c_2$ 时,接受 H''_0 ,不然就拒绝

其中 c_1, c_2 由

$$\sum_{i=0}^{c_1-1} \binom{n}{i} p_0^i q_0^{n-i} + \sum_{i=c_2+1}^n \binom{n}{i} p_0^i q_0^{n-i} = \alpha$$

确定。常常令

$$\sum_{i=0}^{c_1-1} \binom{n}{i} p_0^i q_0^{n-i} = \alpha/2$$

$$\sum_{i=c_2+1}^{n} \binom{n}{i} p_0^i q_0^{n-i} = \alpha/2$$

以定出 c_1, c_2 。

1.3 Poisson总体参数的检验

对Poisson总体参数的检验,完全类似于二项分布总体参数的检验。考虑如下三种形式的假设

1.
$$H_0: \lambda < \lambda_0 \leftrightarrow H_1: \lambda > \lambda_0$$

- 2. $H'_0: \lambda \geq \lambda_0 \leftrightarrow H'_1: \lambda < \lambda_0$
- 3. $H_0'': \lambda = \lambda_0 \leftrightarrow H_1'': \lambda \neq \lambda_0$

设X为从Poisson总体 $P(\lambda)$ 中抽取的样本,我们要根据X来检验上述三个假设。由于X为 λ 的无偏估计,从而对假设1,一个合理的检验为

 ϕ : 当X > c时, 拒绝 H_0 , 不然就接受

其功效函数为

$$\beta_{\phi}(\lambda) = P(X > c) = 1 - \sum_{i=1}^{c} \frac{\lambda^{i}}{i!} e^{-\lambda}$$

注意到 $P(X \leq k) = \int_{\lambda}^{\infty} \frac{t^k}{k!} e^{-t} dt$,所以 $\beta_{\phi}(\lambda)$ 为 λ 的增函数。从而欲使 $\beta_{\phi}(\lambda) \leq \alpha$ 对任意的 $\lambda \leq \lambda_0$ 成立,只需 $\beta_{\phi}(\lambda_0) = \alpha$,即

$$\sum_{i=1}^{c} \frac{\lambda_0^i}{i!} e^{-\lambda_0} = 1 - \alpha$$

若方程有整数解,则可以定出c,检验 ϕ 也就完全确定了。但是此方程也是往往没有整数解,常见的是存在整数 c_0 ,满足

$$\sum_{i=1}^{c_0} \frac{\lambda_0^i}{i!} e^{-\lambda_0} < 1 - \alpha < \sum_{i=1}^{c_0+1} \frac{\lambda_0^i}{i!} e^{-\lambda_0}$$

这时,一个经常采用的检验是

$$\phi$$
: 当 $X \le c_0$ 时,接受 H_0 ; 当 $X > c_0 + 1$ 时,拒绝 H_0 ;

当 $X = c_0 + 1$ 时,需要协商

(即再作随机试验或者按照某种都同意的准则)。

类似的对假设2和3,可以得到一个检验为

 ϕ' : 当X < c时, 拒绝 H'_0 , 不然就接受

其中c由

$$\sum_{i=0}^{c-1} \frac{\lambda_0^i}{i!} e^{-\lambda_0} = \alpha$$

确定。

 ϕ'' : 当 $X < c_1$ 或 $X > c_2$ 时,拒绝 H_0'' ,不然就接受

其中 c_1, c_2 由

$$\sum_{i=0}^{c_1-1} \frac{\lambda_0^i}{i!} e^{-\lambda_0} + \sum_{i=c_2+1}^n \frac{\lambda_0^i}{i!} e^{-\lambda_0} = \alpha$$

确定。常常令

$$\sum_{i=0}^{c_1-1} \frac{\lambda_0^i}{i!} e^{-\lambda_0} = \alpha/2$$

$$\sum_{i=c_2+1}^{n} \frac{\lambda_0^i}{i!} e^{-\lambda_0} = \alpha/2$$

以定出 c_1, c_2 。

1.4 极限分布为正态分布的检验*

当样本容量*n*计较大,这个时候我们可以根据中心极限定理,对参数进行检验。这种方法 称为"大样本检验方法"。我们举几个例子说明。

1. Behrens-Fisher 问题

例1. [Behrens-Fisher Problem] 设 X_1, \dots, X_n 和 Y_1, \dots, Y_m 为分别来自正态总体 $N(\theta_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\theta_2, \sigma_2^2)$,且两组样本独立。 $\theta_1, \theta_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 都未知。要检验假设 $H_0: \theta_1 = \theta_2 \leftrightarrow H_1: \theta_1 \neq \theta_2$ 。

解:由于

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\theta_1 - \theta_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$

中含有未知参数 σ_1^2, σ_2^2 ,故不能从上式确定临界值。于是以 S_X^2 来估计 σ_1^2 和 S_Y^2 来估计 σ_2^2 ,根据大数律,当n, m较大时,有

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\theta_1 - \theta_2)}{\sqrt{\frac{S_X^2}{n} + \frac{S_Y^2}{m}}} \sim AN(0, 1)$$

于是,我们得到假设 H_0 的拒绝域为

$$|\bar{X} - \bar{Y}| / \sqrt{S_X^2/n + S_Y^2/m} > u_{\alpha/2}.$$

例2. 考虑二项分布参数p的检验: $H_0: p=p_0$,当n很大时, c_1,c_2 无法从二项分布表上查到。但根据中心极限定理,当原假设 $p=p_0$ 成立且n足够大时,有 $(X-np_0)/\sqrt{np_0q_0}\sim AN(0,1)$,因此可以提出如下的检验: 当

$$|X - np_0|/\sqrt{np_0q_0} > u_{\alpha/2}$$

时拒绝 H_0 ,不然就接受。这等于用上述不等式的两端的值作为 c_1, c_2 的值。这两个值比 c_1, c_2 的确切值要容易计算的多。

大样本检验方法是不得已而用的方法。

从本质上讲,这里用的大样本方法仍然是需要从直观上给出检验形式的。直接从数学推导上得到检验的方法还有Bayes方法和似然比检验方法等,此处我们简单介绍一下似然检验比方法。

2. 二项分布和Poisson分布参数的大样本检验

设 $X_1, ..., X_n$ i.i.d. $\sim b(1, p)$, 显见 $T = \sum_{i=1}^n X_i \sim b(n, p)$, 考虑下列检验问题:

$$H_0: p = p_0 \longleftrightarrow H_1: p \neq p_0 \tag{1.1}$$

此处 p_0 和检验水平 α 给定.

由独立同分布场合的中心极限定理可知: $(T-np)/\sqrt{np(1-p)} \stackrel{\mathscr{L}}{\longrightarrow} N(0,1)$, 当 $n \longrightarrow \infty$ 时, 故当 H_0 成立, 即 $p = p_0$ 时有

$$U = \frac{T - np_0}{\sqrt{np_0(1 - p_0)}} \xrightarrow{\mathscr{L}} N(0, 1), \quad \stackrel{\text{def}}{=} n \longrightarrow \infty \text{ for } n \longrightarrow \infty \text{ for$$

因此取U作为检验统计量. 当n较大时, U可以近似认为服从N(0,1)分布. 由U检验法可知检验问题(1.1)水平近似为 α 的否定域为

$$D = \left\{ (X_1, \dots, X_n) : |T - np_0| / \sqrt{np_0(1 - p_0)} > u_{\alpha/2} \right\}$$

类似可求两个单边检验问题

$$H_0':\ p\leq p_0\longleftrightarrow H_{_1}':\ p>p_0$$

$$H_0'': p \geq p_0 \longleftrightarrow H_1'': p < p_0$$

的大样本检验.

再考虑Poisson分布的大样本检验问题. 设 X_1, \ldots, X_n 为自Poisson总体 $p(\lambda)$ 中抽取的随机样本, 考虑检验问题

$$H_0: \lambda = \lambda_0 \longleftrightarrow H_1: \lambda \neq \lambda_0$$
 (1.2)

此处 λ 。和检验水平 α 给定.

由于 $T = \sum_{i=1}^{n} X_i$ 服从参数为 $n\lambda$ 的Poisson分布 $P(n\lambda)$.由中心极限定理可知: $(T-n\lambda)/\sqrt{n\lambda} \xrightarrow{\mathscr{L}} N_i(0,1)$,当 $n \longrightarrow \infty$ 时. 因此当 H_0 成立, 即 $\lambda = \lambda_0$ 时有

$$U_{\scriptscriptstyle 0} = \frac{T - n \lambda_{\scriptscriptstyle 0}}{\sqrt{n \lambda_{\scriptscriptstyle 0}}} \ \stackrel{\mathscr{L}}{\longrightarrow} \ N(0,1), \ \ \, \stackrel{\text{\tiny def}}{=} n \longrightarrow \infty \, \text{\tiny fig.}$$

因此可取 U_0 作为检验统计量. 当n较大时, U_0 可以近似认为服从N(0,1)分布. 由U检验法可知双 边检验问题(1.2)的水平近似为 α 的否定域为

$$D = \{(X_1, \dots, X_n) : |T - n\lambda_0| / \sqrt{n\lambda_0} > u_{\alpha/2}\}$$

类似方法可求关于入的两个单边检验问题

$$H'_0: \ \lambda \le \lambda_0 \longleftrightarrow H'_1: \ \lambda > \lambda_0$$

$$H''_0: \ \lambda \ge \lambda_0 \longleftrightarrow H''_1: \ \lambda < \lambda_0$$

的大样本检验.

下面考虑两样本检验问题. 设 X_1, \ldots, X_m i.i.d. $\sim b(1, p_1), Y_1, \ldots, Y_n$ i.i.d. $\sim b(1, p_2)$,且合样本 $X_1, \ldots, X_m, Y_1, \ldots, Y_n$ 相互独立. 求下列检验问题:

$$H_0: p_2 - p_1 = 0 \longleftrightarrow H_1: p_2 - p_1 \neq 0$$
 (1.3)

检验水平 α 给定.

记 X 和 Y 分别为两组样本的均值. 由中心极限定理可知

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (p_2 - p_1)}{\sqrt{p_1(1 - p_1)/m + p_2(1 - p_2)/n}} \xrightarrow{\mathscr{L}} N(0, 1), \stackrel{\text{def}}{=} n, \ m \longrightarrow \infty \ \text{Fi.}$$

当 H_0 成立时, 即 $p_1 = p_2 = p$ 时, 将p用合样本估计, 即取

$$\hat{p} = \frac{1}{m+n} \left(\sum_{i=1}^{m} X_i + \sum_{j=1}^{n} Y_j \right)$$

则有

$$U^* = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})}} \sqrt{\frac{mn}{m+n}} \xrightarrow{\mathscr{L}} N(0,1), \stackrel{\text{def}}{=} m, n \longrightarrow \infty \text{ pt.}$$

因此取 U^* 为检验统计量, 当m, n都较大时, U可认为近似服从N(0,1)分布. 由U检验法得到双边检验问题(1.3)的检验水平近似为 α 的否定域为

$$D = \{(X_1, \dots, X_m, Y_1, \dots, Y_n) : |U^*| > u_{\alpha/2}\}.$$

还可以用类似方法讨论下列两个单边检验问题

$$H'_0: p_2 \le p_1 \longleftrightarrow H'_1: p_2 > p_1$$

 $H''_0: p_2 \ge p_1 \longleftrightarrow H''_1: p_2 < p_1$

的大样本检验.

Poisson分布的两样本检验问题可用类似方法讨论, 检验统计量的选取和检验否定域的形式留给读者作为练习.

2 假设检验与区间估计

假设检验与区间估计这两个统计推断的形式表面上看好像完全不同, 而实际上两者之间有着非常密切的关系. 由单参数假设检验问题的水平为 α 的检验, 往往可以得到该参数的置信系数为 $1-\alpha$ 的置信区间,反之亦然. 具体说明如下.

一、如何由假设检验得到置信区间

设要求 θ 的置信系数为 $1-\alpha$ 的置信区间. 考虑双边检验问题

$$H_0: \theta = \theta_0 \longleftrightarrow H_1: \theta \neq \theta_0.$$

求出水平为 α 的否定域D,故接受域为 \overline{D} ,则必有

$$P(\bar{D}|H_0) = 1 - \alpha,\tag{2.1}$$

由 \bar{D} 确定的不等式得到如下不等式: $\hat{\theta_1}(\mathbf{X}) \leq \theta_0 \leq \hat{\theta_2}(\mathbf{X})$, 由于(2.1)是在条件" $H_0: \theta = \theta_0$ "下成立,改 θ_0 为 θ 得 $\hat{\theta_1}(\mathbf{X}) \leq \theta \leq \hat{\theta_2}(\mathbf{X})$, 则[$\hat{\theta_1}(\mathbf{X}), \hat{\theta_2}(\mathbf{X})$]即为所求的置信系数为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

若要求 θ 的置信上、下限, 就需要考虑单边检验 $H_0: \theta \leq \theta_0 \longleftrightarrow H_1\theta > \theta_0$ 或 $H_0: \theta \geq \theta_0 \longleftrightarrow H_1: \theta < \theta_0$ 的检验问题. 下面通过例子来说明.

例5.3.1 设 X_1, \ldots, X_n 为自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 抽取的随机样本. μ , σ^2 皆未知, 要分别 求 μ 和 σ^2 的置信系数为 $1 - \alpha$ 的置信区间和置信上、下限.

先考虑μ 的置信区间和置信上、下限问题. 在§5.2 中已给出假设

$$H_0: \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$$

的水平为α的检验的否定域

$$D = \{(X_1, \dots, X_n) : |T| \geqslant t_{n-1}(\alpha/2)\},\$$

其中 $T = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S$.记 $\theta = (\mu, \sigma^2)$,故有 $P_{\theta}(|T| > t_{n-1}(\alpha/2) | H_0) = \alpha$. 等价地,对接受域 \bar{D} 有

$$P_{\theta}(|\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S| \le t_{n-1}(\alpha/2) | H_0) = 1 - \alpha.$$
 (2.2)

由于上述等式是在条件 H_0 成立,即 $\mu = \mu_0$ 时获得的,因此我们将下面出现的所有 μ_0 用 μ 代替是等价的.解(2.2)括号中的不等式得 H_0 成立的条件下有 $\mu = \mu_0$, μ

$$\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1}(\alpha/2) \leqslant \mu \leqslant \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1}(\alpha/2)$$

因此

$$\left[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1}(\alpha/2), \ \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1}(\alpha/2)\right]$$

即为 μ 的置信系数为 $1-\alpha$ 的置信区间.

若要求μ 的置信下限, 则考虑检验问题

$$H_0: \mu \leqslant \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu > \mu_0.$$

在 $\S 5.2$ 中已给出水平为 α 的否定域 $D = \{(X_1, \ldots, X_n) : T > t_{n-1}(\alpha)\}$, 其接受域

$$\bar{D} = \{(X_1, \dots, X_n) : T \leqslant t_{n-1}(\alpha)\}.$$

因此有

$$P_{\theta}\left(\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S \leqslant t_{n-1}(\alpha) \mid H_0\right) = 1 - \alpha$$

解括号中的不等式得

$$\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1}(\alpha) \leqslant \mu_0,$$

再改 μ_0 为 μ $\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1}(\alpha) \le \mu < \infty$ 因此 μ 的置信系数为 $1 - \alpha$ 的置信下限为 $\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1}(\alpha)$. 同理可求 μ 的置信系数为 $1 - \alpha$ 的置信上限为 $\bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{n-1}(\alpha)$.

关于正态总体方差 σ^2 的置信区间和置信上、下限留给读者作为练习.

例5.3.2 设 $X_1, ..., X_n$ 和 $Y_1, ..., Y_n$ 分别自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 中抽取的简单随机样本. 且合样本 $X_1, ..., X_n, Y_1, ..., Y_n$ 相互独立. 令 $\mu = \mu_2 - \mu_1$,求 μ 的置信系数为 $1 - \alpha$ 的置信区间和置信上、下限.

解 在§5.2中已找到了

$$H_0: \mu = \mu_0 \longleftrightarrow H_1: \mu \neq \mu_0$$

的两样本t 检验的否定域:

$$D = \{(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) : |T| > t_{n+m-2}(\frac{\alpha}{2})\},\$$

其中检验统计量为

$$T = \frac{\bar{Y} - \bar{X} - \mu_0}{S_w} \sqrt{\frac{mn}{m+n}},$$

此处 $S_w^2 = \frac{1}{n+m-2}[(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2]$,而 S_1^2 和 S_2^2 分别为两组样本的样本方差.若记 $\theta = (\mu_1, \mu_2, \sigma^2)$,则有 $P_{\theta}(|T| > t_{n+m-2}(\alpha/2) | H_0) = \alpha$. 类似于上例的讨论,对接受域 \bar{D} 有

$$P_{\theta}\left(\left|\frac{\bar{Y}-\bar{X}-\mu_0}{S_w}\sqrt{\frac{mn}{m+n}}\right| \leqslant t_{m+n-2}(\alpha/2)\Big|H_0\right) = 1-\alpha,\tag{2.3}$$

解(2.3)括号中的不等式得到

$$\bar{Y} - \bar{X} - S_w t_{n+m-2} \left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} \leqslant \mu \leqslant \bar{Y} - \bar{X} + S_w t_{n+m-2} \left(\frac{\alpha}{2}\right) \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}$$

在 H_0 成立的前提下,可改上式中的 μ_0 为 μ ,因此 $\mu=\mu_2-\mu_1$ 的置信系数为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[\bar{Y} - \bar{X} - S_w \, t_{n+m-2} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}, \; \bar{Y} - \bar{X} + S_w \, t_{n+m-2} \left(\frac{\alpha}{2} \right) \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}} \right]$$

类似方法求得 $\mu = \mu_2 - \mu_1$ 的置信系数为 $1 - \alpha$ 的置信下、上限分别为 $\bar{Y} - \bar{X} - S_w \, t_{n+m-2}(\alpha) \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}$ 和 $\bar{Y} - \bar{X} + S_w \, t_{n+m-2}(\alpha) \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}$.

这里我们假定了两总体有相同的方差 σ^2 . 若去掉这一假设, 假定两总体的方差分别为 σ_1^2 和 σ_2^2 , 则就得到著名的Behrens-Fisher问题, 由 $\S5.2$ 中第五部分中给出的Behrens-Fisher问题的大样本检验方法和一个小样本的近似方法, 用类似的方法也同样可以得到一个近似的Behrens-Fisher问题的区间估计形式(这已在 $\S4.2$ 中讨论过, 从略).

两正态总体方差比的置信区间和置信上、下限如何通过假设检验方法的得到, 留给读者作练习.

二、如何由置信区间得到假设检验

若我们用某种方法建立了 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的区间估计[$\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$], 对给定的 θ_0 不难求出 检验问题 $H_0: \theta = \theta_0 \longleftrightarrow H_1: \theta \neq \theta_0$ 的一个水平为 α 的检验. 事实上, 一个简单方法就是 若 $\theta_0 \in [\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 则接受 H_0 , 否则就拒绝 H_0 .

类似方法可由置信系数为 $1-\alpha$ 的置信上、下限求出检验问题 $H_0': \theta \geqslant \theta_0 \longleftrightarrow H_1': \theta < \theta_0$ 和 $H_0'': \theta \leqslant \theta_0 \longleftrightarrow H_1'': \theta > \theta_0$ 的水平为 α 的检验.

三、假设检验和区间估计的比较

与点估计和假设检验比较,区间估计这一推断形式有一个显著的特点,即它的精确度 (一般可用区间的长度刻画) 和可靠度(用其置信系数刻画) 一目了然. 点估计不具备这个特点,才促使人们考虑区间估计. 而且区间估计可以在精确度、可靠度和样本大小n之间调整,以达到预先指定的要求. 而假设检验提供的信息不如区间估计确切,请看下例:

设从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取一定大小的样本去检验假设 $H_0: \mu = 0 \longleftrightarrow H_1: \mu \neq 0$. 结果假设被接受了. 如我们在 $\S5.1$ 中所述, 这并不意味着"证明"了 $\mu = 0$. 假如我们只知道 $\mu = 0$ 被

接受了, 我们甚至无法估量真正的 μ 值与0 相差有多大. 但如果我们被告知 μ 的具有95% 的置信系数的区间估计为[-0.05,0.07] 或者是[-15,20], 则在前一个场合, μ 与0相距最大不超过0.07,这么大小一个值在实用上可能无关紧要. 这时我们就有一定的把握(0.95)说 μ "事实上"可以认为是0,而不止是接受" $\mu=0$ "了. 若在后一场合, 虽则 $\mu=0$ 这个假设也被接受(因为0这个点在区间[-15,20] 内), 但因 μ 的可能范围很大, 实际上我们只能说对 μ "知之甚少".

反之,若我们得到" $\mu=0$ 被否定". 我们从这句话也只知道有比较显著的证据认为 $\mu\neq0$,但还无法知道其实际意义如何. 但如果我们被告知: μ 的区间估计为[0.01,0.02] 或[-40,-30]. 在前一场合,虽然 $\mu=0$ 被否定(因为0不在区间[0.01,0.02] 内),但 μ 与0的最大差距不过0.02,这么小一个值可能实际上与0无异. 因此,虽然在统计上否定了 $\mu=0$,但事实上可以认为 $\mu=0$. 在后一个场合 μ 的值与0相距至少是30,不仅要否定 $\mu=0$,从实际上看 μ 也显著异于0.

这些分析说明,区间估计所提供的信息比假设检验更为确切. 这也提醒我们: 1. 对假设检验结果的实际含义的解释要十分小心. 2.在得到假设检验结果时,最好也将被检验参数的区间估计求出来作为参考.